

超高圧電子顕微鏡施設の機器利用料 (ARIM登録設備)

令和7年4月1日適用

I 1時間あたりの使用料			新料金								
番号	機器等名称	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
			学内者	学 外 者		学内者	学 外 者		学内者	学 外 者	
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-101	反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡システム	未登録	---	10,600	22,700	3,200	8,000	20,100	3,200	6,000	18,100
	JEM-1000K RS	登録		7,500	15,900		5,600	14,100		4,200	12,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	12,800	27,400	---	9,800	24,400	---	7,300	21,900
NU-102	高分解能電子状態計測走査透過型電子顕微鏡システム	未登録	---	8,300	13,100	1,400	5,700	10,500	1,400	3,700	8,500
	JEM-ARM200F Cold	登録		5,900	9,200		4,000	7,400		2,600	6,000
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	10,000	15,800	---	7,000	12,800	---	4,500	10,300
NU-103	高分解能透過型電子顕微鏡システム	未登録	---	7,800	12,200	1,000	5,200	9,600	1,000	3,200	7,600
	JEM-2100F/HK	登録		5,500	8,600		3,700	6,800		2,300	5,400
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,400	14,700	---	6,400	11,700	---	3,900	9,200
NU-104	直交配置型高速加工観察分析装置	未登録	---	9,200	12,400	1,800	6,600	9,800	1,800	4,600	7,800
	MI4000L	登録		6,500	8,700		4,700	6,900		3,300	5,500
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,100	14,900	---	8,100	11,900	---	5,600	9,400
NU-105	パイオ/無機材料用高速FIB-SEMシステム	未登録	---	9,600	13,000	1,800	7,000	10,400	1,800	5,000	8,400
	NX-5000	登録		6,800	9,100		4,900	7,300		3,500	5,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,500	15,700	---	8,500	12,700	---	6,000	10,200
NU-106(1)	金属イオン照射試料作成装置	未登録	---	6,800	7,300	300	4,200	4,700	300	2,200	2,700
	PIPS-Ⅱ	登録		4,800	5,200		3,000	3,300		1,600	1,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,200	8,800	---	5,200	5,800	---	2,700	3,300
NU-106(2)	クライオミクローム	未登録	---	6,900	7,300	300	4,300	4,700	300	2,300	2,700
		登録		4,900	5,200		3,100	3,300		1,700	1,900
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,300	8,800	---	5,300	5,800	---	2,800	3,300
NU-106(3)	超低エネルギーイオンビームTEM試料作製システム	未登録	---	30,500	39,200	10,700	27,900	36,600	10,700	25,900	34,600
	Nano Mill	登録		21,400	27,500		19,600	25,700		18,200	24,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	36,800	47,400	---	33,800	44,400	---	31,300	41,900
NU-106(4)	アルゴンイオン照射試料作成装置	未登録	---	6,400	6,900	300	3,800	4,300	300	1,800	2,300
	クロスセクションポリッシャー	登録		4,500	4,900		2,700	3,100		1,300	1,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,700	8,300	---	4,700	5,300	---	2,200	2,800
NU-106(5)	卓上走査電子顕微鏡	未登録	---	6,300	7,000	200	3,700	4,400	200	1,700	2,400
	JCM-6000plus	登録		4,500	4,900		2,600	3,100		1,200	1,700
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,600	8,400	---	4,600	5,400	---	2,100	2,900
NU-107	微細構造解析3Dシステム	未登録	---	9,500	13,500	1,800	6,900	10,900	1,800	4,900	8,900
	JIB-PS500i FIB-SEM	登録		6,700	9,500		4,900	7,700		3,500	6,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,400	16,300	---	8,400	13,300	---	5,900	10,800
NU-108	微細構造解析3Dシステム	未登録	---	8,400	12,100	1,400	5,800	9,500	1,400	3,800	7,500
	GeminiSEM560	登録		5,900	8,500		4,100	6,700		2,700	5,300
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	10,100	14,600	---	7,100	11,600	---	4,600	9,100

★研究成果非公開使用料は、共用機器1時間あたりのオプション料金であり、別途加算する。
☆上記共用機器使用料は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」の採択により軽減されております。
事業終了後は、通常の料金設定となります。

解析手数料	1時間あたり
	6,600円
コンサルティング料	3時間未満
	66,200円
	3時間以上6時間未満
	165,500円
	6時間以上8時間
	264,800円